PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-322972

(43)Date of publication of application: 14.11.2003

(51)Int,CI.

G03F 7/039 CO8F 10/00 CO8F 12/22 CO8F 20/22 CO8F 20/26 CO8F 32/00 G03F 7/004 H01L 21/027

(21)Application number: 2002-130718

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

02.05.2002

(72)Inventor: KANNA SHINICHI

MIZUTANI KAZUYOSHI

SASAKI TOMOYA

(54) POSITIVE RADIATION SENSITIVE COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive radiation sensitive composition showing sufficient transmission property when a light source of 157 nm wavelength is used, having wide latitude for defocusing, and suppressing development defects.

SOLUTION: The positive radiation sensitive composition contains (A1) an ionic compound which generates an acid by irradiation of active rays or radiation, (A2) a nonionic compound which generates an acid by irradiation with active rays or radiation, (B) a resin having a specified repeating unit, the solubility of which to an alkali developer liquid increases by the effect of the acid, and (C) a solvent.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-322972 (P2003-322972A)

(43)公開日 平成15年11月14日(2003.11.14)

						(10) 24	, , , ,	M10-F1	-/ 1	(2000	
(51) Int.Cl.'		識別記号		F	I				テー	?]~ }*(参考)
G03F	7/039	601		G	03F	7/039		60		2H0	
C08F	10/00			С	08F	10/00				4 J 1	0.0
	12/22	,				12/22					
	20/22					20/22					
	20/26					20/26					
			審查請求	未請求	請求項	頁の数4	OL	(全 36	頁)	最終	頁に続く
(21)出願番号	}	特願2002-130718(P200)2-130718)	(7	1)出頃						
(22)出顧日		平成14年5月2日(2002	2.5.2)					ルム株式 柄市中報		也	
				(7:	2)発明	者 漢那	慎一				
						静岡	具棒原郡	吉田町川	尻4000	番地	富士写
		•			•	真フ・	イルム株	式会社内	4		
				(7:	2)発明	者 水谷	一良				
						静岡	具棒原郡	吉田町川	I 尻4000	番地	富士写
				i		真フィ	イルム株	式会社内	J		
•				(74	1)代理。	人 10010	5647				
		•				弁理:	上 小栗	昌平	64 4	名)	
										最終]	質に続く

(54) 【発明の名称】 ポジ型感放射線性組成物

(57)【要約】

【課題】 160nm以下、特にF2エキシマレーザー光(157nm)の露光光源の使用に好適なポジ型感放射線性組成物を提供することであり、具体的には157nmの光源使用時に十分な透過性を示し、デフォーカスラチチュードが広く、現像欠陥が抑制されたポジ型感放射線性組成物を提供する。

【解決手段】 (A·1)活性光線又は放射線の照射により酸を発生するイオン性化合物、(A·2)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する非イオン性化合物、

(B)特定の繰り返し単位を有する、酸の作用によりアルカリ現像被に対する溶解度が増大する樹脂及び(C)溶剤を含有することを特徴とするポジ型感放射線性組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A1)活性光線又は放射線の照射によ り酸を発生するイオン性化合物、(A2)活性光線又は 放射線の照射により酸を発生する非イオン性化合物、

1

(B)下記一般式(Ⅰ)~(VⅠ)で表される繰り返し*

*単位から選ばれる少なくとも1種の繰り返し単位を有す る、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増 大する樹脂及び(C)溶剤を含有することを特徴とする ポジ型感放射線性組成物。

[化1]

$$(R_{16}R_{16}R_{16}R_{14})COX$$

$$(II) \qquad CH_2-CF_3 \qquad (III)$$

$$CCF_3 \qquad CO_2R_{1a} \qquad (III)$$

(化2)

$$\begin{array}{c|c} CF_3 & (IV) \\ \hline \\ CH_2 - C & \\ \hline \\ CO_2 & \\ \hline \\ C(R_{21}R_{22}R_{23}) & \\ \hline \\ C(R_{27}R_{28}R_{29}) \\ \hline \\ C(R_{30}R_{31}R_{32}) \\ \hline \end{array}$$

[化3]

$$(V) \qquad \qquad \begin{pmatrix} R_{1a} \\ C(R_{41}R_{42}R_{43}) \\ OX \end{pmatrix}_{n} \qquad \qquad \begin{pmatrix} C(R_{51}R_{52}R_{53}) \\ OX \end{pmatrix}_{n} \\ C(R_{44}R_{45}R_{46}) \qquad \qquad \begin{pmatrix} C(R_{54}R_{55}R_{56}) \\ C(R_{54}R_{55}R_{56}) \end{pmatrix}$$

一般式(I)及び(II) に於いて、

mは、0又は1を表す。一般式(I)及び(IV)~ (VI) に於いて、

Xは、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。 一般式(1)に於いて、

R., ~R., は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又 はフルオロアルキル基を表すが、少なくとも一つは水素 原子ではない。一般式(II)に於いて、

R,。は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表 す。一般式(III)に於いて、

R_•は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表 す。一般式(IV)に於いて、

Rzi~Rziは、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又 はフルオロアルキル基を表すが、少なくとも一つは水素 原子ではない。一般式(V)及び(VI) に於いて、 R.。及びR.。は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭 素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表す。 R., ~ R., 及びR,, ~ R,, は、各々独立に、水素原子、 フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、Ran~ R.。のうちの少なくとも一つ及びR、、~R、。のうちの少 なくとも1つは水素原子ではない。nは、1~5の整数 50

30 を表す。

【請求項2】 更に、(D)フッ素及び/又はシリコン 系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1に記 載のポジ型感放射線性組成物。

【請求項3】 更に、(E)有機塩基性化合物を含有す ることを特徴とする請求項1又は2に記載のポジ型感放 射線性組成物。

【請求項4】 露光光源として、160nm以下の真空 紫外光を使用することを特徴とする請求項1~3のいず れかに記載のボジ型感放射線性組成物。

40 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超LSI、髙容量 マイクロチップの製造などのマイクロリソグラフィーブ ロセスや、その他のフォトファブリケーションプロセス に好適に用いられるポジ型感放射線性組成物に関するも のである。更に詳しくは、160nm以下の真空紫外光 を使用して高精細化したパターンを形成し得るポジ型感 放射線性組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】集積回路はその集積度を益々高めてお

り、超LSIなどの半導体基板の製造においては、クオーターミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになってきた。パターンの微細化を図る手段の一つとして、レジストのパターン形成の際に使用される露光光源の短波長化が知られている。

【0003】例えば64Mビットまでの集積度の半導体素子の製造には、現在まで高圧水銀灯のi線(365 nm)が光源として使用されてきた。この光源に対応するポジ型レジストとしては、ノボラック樹脂と感光物としてのナフトキノンジアジド化合物を含む組成物が、数多 10く開発され、0.3μm程度までの線幅の加工においては十分な成果をおさめてきた。また256Mビット以上集積度の半導体素子の製造には、i線に代わりKrFエキシマレーザー光(248 nm)が露光光源として採用されてきた。更に1Gビット以上の集積度の半導体製造を目的として、近年より短波長の光源であるArFエキシマレーザー光(193 nm)の使用、更には0.1μm以下のパターンを形成する為にF2エキシマレーザー光(157 nm)の使用が検討されている。

【0004】これら光源の短波長化に合わせ、レジスト 20 材料の構成成分及びその化合物構造も大きく変化している。即ち従来のノボラック樹脂とナフトキノンジアジド化合物を含むレジストでは、248nmの遠紫外領域における吸収が大きいため、光がレジスト底部まで十分に到達しにくくなり、低感度でテーバー形状のパターンしか得られなかった。このような問題を解決する為、248nm領域での吸収の小さいポリ(ヒドロキシスチレン)を基本骨格とし酸分解基で保護した樹脂を主成分として用い、遠紫外光の照射で酸を発生する化合物(光酸発生剤)を組み合わせた組成物、所謂化学増幅型レジストが開発されるに至った。化学増幅型レジストは露光部に発生した酸の触媒分解反応により、現像液に対する溶解性を変化させる為、高感度で高解像度なパターンを形成することができる。

【0005】しかしながら、ArFエキシマレーザー光(193nm)を使用した場合、芳香族基を有する化合物が本質的に193nm波長領域に大きな吸収を有する為、上記化学増幅型レジストでも十分な性能は得られなかった。

【0006】この問題に対し、ボリ(ヒドロキシスチレ 40 ン)を基本骨格とする酸分解性樹脂を、193nmに吸収を持たない脂環式構造をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した酸分解性樹脂に代え、化学増幅型レジストの改良が図られている。

【0007】しかしながら、F2エキシマレーザー光 (157 nm) に対しては、上記脂環型樹脂においても 157nm領域の吸収が大きく、目的とする0.1μm 以下のパターンを得るには不十分であることが判明し た。これに対し、フッ素原子 (バーフルオロ構造)を導 入した樹脂が157nmに十分な透明性を有することが Proc. SPIE. Vol.3678. 13頁 (1999) にて報告され、有 効なフッ素樹脂の構造がProc. SPIE. Vol.3999. 330頁 (2000)、同357頁(2000)、同365頁(2000)、₩〇-00/17712号等に提案されるに至っている。 【0008】しかしながら、フッ素樹脂を含有する従来 のレジスト組成物は、パターンの加工寸法が微細化し、 リソグラフィの解像力が限界に達するようになると、十 分なデフォーカスラチチュードを確保することが困難に なるため、デフォーカスラチチュードが広いレジストが 一層望まれるようになってきた。ここで、デフォーカス

4

) れていた。 【0009】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、160nm以下、特にF2エキシマレーザー光(157nm)の露光光源の使用に好適なポジ型感放射線性組成物を提供することであり、具体的には157nmの光源使用時に十分な透過性を示し、デフォーカスラチチュードが広く、現像欠陥が抑制されたポジ型感放射線性組成物を提供することにある。

ラチチュードが広いレジストとは、焦点ずれに伴うライ

ン幅の変動が小さいものを言う。また、フッ素樹脂を含

有する従来のレジスト組成物は、現像欠陥の抑制も望ま

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記諸特性に留意し鋭意検討した結果、本発明の目的が以下の特定の組成物を使用することで達成されることを見出し、本発明に到達した。即ち、本発明は下記構成である。【0011】(1) (A1)活性光線又は放射線の照射により酸を発生するイオン性化合物、(A2)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する非イオン性化合物、(B)下記一般式(I)~(VI)で表される繰り返し単位から選ばれる少なくとも1種の繰り返し単位を有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂及び(C)溶剤を含有することを特徴とするポシ型感放射線性組成物。

[0012]

[1t4]

5

$$(H_2,C(R_{11}R_{12}R_{13}))$$
 $(R_{16}R_{16}R_{14})C$
 $(R_{16}R_{16}R_{14})C$

[0013]

*【化5】

$$\begin{array}{c|c} CF_3 & (IV) \\ \hline CH_2 & C & \\ \hline C(R_{21}R_{22}R_{23}) & C(R_{27}R_{28}R_{29}) \\ \hline CO_2 & C(R_{24}R_{25}R_{26}) & C(R_{30}R_{31}R_{32}) \\ \hline \end{array}$$

[0014]

※ ※ [化6]

$$(V) \qquad \qquad (V) \qquad \qquad (V) \qquad \qquad (V) \qquad \qquad (V) \qquad \qquad (C(R_{41}R_{42}R_{43}) \qquad \qquad (C(R_{51}R_{52}R_{53}) \qquad \qquad (C(R_{54}R_{55}R_{56}) \qquad \qquad (C(R_{$$

【0015】一般式(I)及び(II) に於いて、m は、0又は1を表す。一般式(1)及び(1V)~(V I) に於いて、Xは、水素原子又は酸の作用により分解 する基を表す。一般式(I)に於いて、R11~R16は、 各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアル キル基を表すが、少なくとも一つは水素原子ではない。 一般式(II)に於いて、R,。は、水素原子又は酸の作 用により分解する基を表す。一般式(【 【 】 】) に於い て、R₄は、水素原子又は酸の作用により分解する基を 表す。一般式(IV)に於いて、Rスュ~Rュ。は、各々独 立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基 を表すが、少なくとも一つは水素原子ではない。一般式 (V)及び(VI)に於いて、R₁。及びR₂。は、水素原 子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、シアノ基、又は トリフルオロメチル基を表す。R41~R46及びR51~R 56は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオ 40 【0021】 ロアルキル基を表すが、R41~R46のうちの少なくとも 一つ及びR,1~R,6のうちの少なくとも1つは水素原子 ではない。nは、1~5の整数を表す。

【0016】(2) 更に、(D) フッ素及び/又はシ リコン系界面活性剤を含有することを特徴とする(1) に記載のポジ型感放射線性組成物。

【0017】(3) 更に、(E)有機塩基性化合物を 含有することを特徴とする(1)又は(2)に記載のポ ジ型感放射線性組成物。

の真空紫外光を使用することを特徴とする(1)~ (3)のいずれかに記載のポジ型感放射線性組成物。 [0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する化合物に ついて詳細に説明する。

〔1-1〕(A1)活性光線又は放射線の照射により酸 を発生するイオン性化合物

本発明のポジ型感放射線性組成物は、活性光線又は放射 線の照射により酸を発生するイオン性化合物(以下、

「酸発生剤(A1)」ともいう)を含有する。

【0020】活性光線又は放射線の照射により酸を発生 するイオン性化合物としては、例えば、次のような化合 物を挙げるととができる。

(1)下記の一般式(PAG4)で表されるアリールス ルホニウム塩

[化7]

【0022】R'''、R'''、R'''は各々独立に、置換 もしくは未置換のアリール基、アルキル基を示し、少な 【0018】(4) 露光光源として、160nm以下 50 くとも1つは置換もしくは未置換のアリール基である。

30

40

好ましくは、炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキル基及びそれらの置換誘導体である。好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒロドキシ基及びハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。【0023】 Z は対アニオンを示し、例えばBF・・、AsF・・、PF・、SbF・、SiF・・、С10・、СF,SO,等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ベンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ウクフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオンであるものではない。

【0024】またR²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰³のうちの2つは それぞれの単結合又は置換基を介して結合してもよい。 【0025】具体例としては以下に示す化合物が挙げら れるが、これらに限定されるものではない。

[0026]

【化8】

$$(PAG4-1)$$

$$(PAG4-1)$$

$$(PAG4-2)$$

$$(PAG4-2)$$

$$(PAG4-2)$$

$$(PAG4-3)$$

$$(PAG4-3)$$

$$(PAG4-4)$$

$$(PAG4-5)$$

$$(CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CF_3SO_3^{\Theta}$$

$$(PAG4-5)$$

8

(PAG4-11)

H₃CO

HO

S

C₄H₃

C₅SO₃

H₃CO

(PAG4-12)

[0028] [化10]

9
(n)C₄H₉
(n)C₄H₉
(PAG4-13)

$$H_3C$$
 H_3C
 H_3C
 H_3C
 $(PAG4-14)$
 $C_9F_{17}SO_3^{\Theta}$
(PAG4-15)

$$\begin{array}{c} \text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3\\ \\ \text{(PAG4-17)} \end{array}$$

(6)

HO
$$-S^{\oplus}(\bigcirc)_{2}$$
 $CF_{3}SO_{3}^{\ominus}$

HO $-S^{\oplus}(\bigcirc)_{2}$ $C_{4}F_{9}SO_{3}^{\ominus}$
 $(PAG4-28)$

HO $-S^{\oplus}(\bigcirc)_{2}$ $O_{3}S$
 $(PAG4-29)$
 $CF_{3}SO_{3}^{\ominus}$
 $(PAG4-30)$
 $CF_{3}SO_{3}^{\ominus}$
 $(PAG4-31)$

[0031] [化13]

$$(PAG4-32)$$

$$(PAG4-32)$$

$$(PAG4-32)$$

$$(PAG4-33)$$

$$(PAG4-34)$$

$$(PAG4-34)$$

$$(PAG4-35)$$

$$(PAG4-36)$$

$$(PAG4-36)$$

$$(PAG4-38)$$

$$(PAG4-38)$$

$$(PAG4-38)$$

(2)下記一般式(III)で表されるフェナシルスルホニウム塩

[0033]

[0032]

【化15】

【0034】R1、~R5、は、各々独立に、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、又はハロゲン原子を表す。R40。及びR7、は、各々独立に、水素原子、アルキル基、又はアリール基を表す。Rx及びR7は、各々独立に、アルキル基、2ーオキソアルキル基、アルコキシカルボニルメチル基、アリル基、又はビニル基を表す。R1、~R7、中のいずれか2つ以上、及びRxとR7は、それぞれ結合して環構造を形成しても良く、この環構造は、酸素原子、硫黄原子、エステル結合、アミド結合を含んでいてもよい。X-は、スルホン酸、カルボン酸、又はスルホニルイミドのアニオンを表す。

【0035】R1、~R」、としてのアルキル基は、直鎖、

分岐、環状のいずれであってもよく、例えば炭素数1~ 10のアルキル基、好ましくは、炭素数1~5の直鎖及 び分岐アルキル基(例えば、メチル基、エチル基、直鎖 又は分岐プロビル基、直鎖又は分岐ブチル基、直鎖又は 分岐ペンチル基)、炭素数3~8の環状アルキル基(例 えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基)を挙げる ことができる。R₁。~R₂。としてのアルコキシ基は、直 鎖、分岐、環状のいずれであってもよく、例えば炭素数 1~10のアルコキシ基、好ましくは、炭素数1~5の 直鎖及び分岐アルコキシ基(例えば、メトキシ基、エト キシ基、直鎖又は分岐プロポキシ基、直鎖又は分岐プト キシ基、直鎖又は分岐ペントキシ基)、炭素数3~8の 環状アルコキシ基(例えば、シクロペンチルオキシ基、 シクロヘキシルオキシ基)を挙げることができる。好ま しくはR,、~R,、のうちいずれかが直鎖、分岐、環状ア ルキル基、又は直鎖、分岐、環状アルコキシ基であり、 更に好ましくはR、たからR、の炭素数の和が2~15で ある。とれにより、より溶剤溶解性が向上し、保存時に パーティクルの発生が抑制される。

【0036】 R_{\bullet} ,及び R_{τ} ,としてアルキル基については、 R_{τ} ,としてのアルキル基と同様のものを挙げることができる。アリール基としては、例えば、炭素数

 $6\sim 14$ のアリール基(例えば、フェニル基)を挙げる ことができる。Rx及びRyとしてのアルキル基は、 R_{1c} $\sim R_{1c}$ としてのアルキル基と同様のものを挙げることが できる。2-オキソアルキル基は、 $R_{1c}\sim R_{1c}$ としての アルキル基の2位に> C=Oを有する基を挙げることが できる。アルコキシカルボニルメチル基におけるアルコ キシ基については、 $R_{1c}\sim R_{1c}$ としてのアルコキシ基と 同様のものを挙げることができる。Rx及びRyが結合し て形成する基としては、ブチレン基、ベンチレン基等を 挙げることができる。

【0037】式 (III) の化合物は、環を形成すること により立体構造が固定され、光分解能が向上する。R, ~R, 中のいずれか2つが結合して環構造を形成する場 合については、R₁、~R₂、のいずれか1つとR₂、及びR 7cのいずれか1つが結合して単結合または連結基とな り、環を形成する場合が好ましく、特にR。ことR。又は R,。が結合して単結合または連結基となり環を形成する 場合が好ましい。連結基としては、置換基を有していて もよいアルキレン基、置換基を有していてもよいアルケ ニレン基、-O-、-S-、-CO-、-CONR-(Rは水素原子、アルキル基、アシル基である)、及び これらを2つ以上組み合わせてなる基を挙げることがで き、更に、置換基を有していてもよい、アルキレン基、 酸素原子を含むアルキレン基、硫黄原子を含むアルキレ ン基が好ましい。置換基としては、アルキル基(好まし くは炭素数1~5)、アリール基(好ましくは炭素数6 ~10、例えばフェニル基)、アシル基(例えば、炭素 数2~11) などを挙げることができる。また、メチレ ン基、エチレン基、プロピレン基、-CH2-O-、-CH₂-S-のように5~7員環を形成する連結基が好

14

ましく、エチレン基、-CH,-O-、-CH,-S-などのように6員環を形成する連結基が特に好ましい。6 員環を形成することによりカルボニル平面とC-S+シグマ結合がより垂直に近くなり、軌道相互作用により光分解能が向上する。また、 $R_{1c}\sim R_{7c}$ 及びRxとRyOいずれかの位置で、単結合または連結基を介して結合し、式(III)の構造を2つ以上有する化合物であってもよい。

【0038】X⁻は、好ましくはスルホン酸アニオンで 10 あり、より好ましくは1位がフッ素原子によって置換さ れたアルカンスルホン酸アニオン、又は電子吸引性基で 置換されたベンゼンスルホン酸である。アルカンスルホ ン酸アニオンのアルカン部分は、アルコキシ基(例えば 炭素数1~8)、パーフルオロアルコキシ基(例えば炭 素数1~8)等の置換基で置換されていてもよい。ま た、電子吸引性基としては、フッ素原子、塩素原子、臭 素原子、ニトロ基、シアノ基、アルコキシカルボニル 基、アシロキシ基、アシル基等を挙げることができる。 X⁻は、さらに好ましくは炭素数1~8のパーフロロア 20 ルカンスルホン酸アニオンであり、特に好ましくはバー フロロオクタンスルホン酸アニオン、最も好ましくはパ ーフロロブタンスルホン酸アニオン、トリフロロメタン スルホン酸アニオンである。これら用いることにより酸 分解性基の分解速度が向上し、感度が優れ、また発生酸 の拡散性が制御され解像力が向上する。以下に、本発明 で使用できるフェナシルスルフォニウム塩の具体例を示 すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0039] [化16]

30

[0040]

【化17】

[0041]

【化18】

C₈F₁₇SO₃-

$$C_2F_5-O-C_2F_4SO_3-$$

$$C_2F_5-O-C_2F_4SO_3-$$

$$CF_3CHFCF_2SO_3-$$

$$CF_3CHFCF_2SO_3-$$

(III-20)

[0042]

【化19】

[0043]

(III-41)

【化20】

(III-42)

C₄F₉SO₃-

C₄F₉SO₃-

[0044]

【化21】

(3)下記一般式(II)で表される芳香環を有さない スルホニウム塩

(III-64)

CH₃COO-

MeO

[0045]

【化22】

$$R^{1b}$$
 R^{2b}
 S^{\dagger}
(II)

【0046】式中、R¹⁰~R³⁰は、各々独立に、芳香環を含有しない有機基を表す。ここで芳香環とは、ヘテロ原子を含有する芳香族環も包含するものである。R¹⁰~R³⁰としての芳香環を含有しない有機基は、一般的に炭素数1~30、好ましくは炭素数1~20である。R¹⁰~R³⁰は、各々独立に、好ましくはアルキル基、2-オキソアルキル基、アルコキシカルボニルメチル基、アリル基、ビニル基であり、更に好ましくは直鎖、分歧、環

状2-オキソアルキル基、アルコキシカルボニルメチル 基、最も好ましくは直鎖、分岐2-オキソアルキル基で ある。Rい~Rいとしてのアルキル基は、直鎖、分岐、 環状のいずれであってもよく、好ましくは、 炭素数 1 ~ 10の直鎖又は分岐アルキル基(例えば、メチル基、エ チル基、プロピル基、ブチル基、ベンチル基)、炭素数 3~10の環状アルキル基(シクロペンチル基、シクロ ヘキシル基、ノルボルニル基)を挙げることができる。 R¹ ~R³ としての2-オキソアルキル基は、直鎖、分 岐、環状のいずれであってもよく、好ましくは、上記の 10 アルキル基の2位に>C=Oを有する基を挙げることが できる。R¹⁰~R¹⁰としてのアルコキシカルボニルメチ ル基におけるアルコキシ基としては、好ましくは炭素数 1~5のアルキル基(メチル基、エチル基、プロビル 基、ブチル基、ベンチル基)を挙げることができる。R 1º~R3bは、ハロゲン原子、アルコキシ基(例えば炭素 数1~5)、水酸基、シアノ基、ニトロ基によって更に 置換されていてもよい。R'b~R'bのうち2つが結合し て環構造を形成してもよく、環内に酸素原子、硫黄原 子、エステル結合、アミド結合、カルボニル基を含んで 20 いてもよい。R¹0~R³0内の2つが結合して形成する 基としては、アルキレン基(例えば、ブチレン基、ペン チレン基)を挙げることができる。光反応性の観点か

ら、R'゚~R'゚のうちいずれか1つが炭素-炭素2重結 合、あるいは炭素-酸素2重結合を有する基が好まし い。芳香環を有さないスルホニウム塩のアニオンとして は、スルホン酸アニオンであり、好ましくは1位がフッ 素原子によって置換されたアルカンスルホン酸アニオ ン、電子吸引性基で置換されたベンゼンスルホン酸であ り、さらに好ましくは炭素数1~8のパーフロロアルカ ンスルホン酸アニオンであり、最も好ましくはパーフロ ロブタンスルホン酸アニオン、パーフロロオクタンスル ホン酸アニオンである。これら用いることにより酸分解 性基の分解速度が向上し、感度が優れ、また発生酸の拡 散性が制御され解像力が向上する。尚、電子吸引性基と しては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ニトロ基、 シアノ基、アルコキシカルボニル基、アシロキシ基、ア シル基等を挙げることができる。一般式 (II) で表され る化合物のR¹b~R³bの少なくともひとつが、一般式(I I)で表される他の化合物のR¹ ~R³ の少なくともひと つと結合する構造をとってもよい。

【0047】以下に、本発明で使用できる芳香環を有さないスルホニウム塩の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0048]

[{£23]

CF₃(CF₂)₃SO₃-(II-5)

CF3SO3-

(II-7)

-s+-

(11-4)

CF₃(CF₂)₇SO₃-(II-6)

CF₃(CF₂)₃SO₃-(II-8)

CF₃SO₃-(II-10)

[{£24]

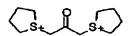
[0049]

31



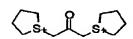
CF3(CF2)3SO3-

(11-11)



2 CF₃SO₃-

(11-13)

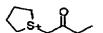


2 CF₃(CF₂)₇SO₃-

(11-15)

CF3(CF2)3SO3-

(11-17)



CF₃CF₂-O-CF₂CF₂SO₃-

(II-19)

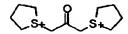
CF₃(CF₂)₃SO₃-

(II-21)



CF3(CF2)7SO3-

(11-12)



2 CF₃(CF₂)₃SO₃-

(II-14)



CF3(CF2)3SO3-

(11-16)

(11-18)

CF3CF2-O-CF2CF2SO3-

(11-20)

CF3(CF2)3SO3-

(11-22)

【0050】〔1-2〕(A2)活性光線又は放射線の 照射により酸を発生する非イオン性化合物 本発明のポジ型感放射線性組成物は、活性光線又は放射 線の照射により酸を発生する非イオン性化合物(以下、 「酸発生剤(A2)」ともいう)を含有する。活性光線 又は放射線の照射により酸を発生する非イオン性化合物 としては、例えば、次のような化合物を挙げることがで 50

きる。

(1)下記一般式 (PAG6) で表されるイミノスルホ ネート誘導体

[0051]

【化25】

【0052】一般式 (PAG6) 中、R²⁰⁶は、置換基を有していてもよいアルキル基 (好ましくは炭素数1~10、具体例としては、例えば、CF,、C₄F,、C₅F 17、エチル基が挙げられる)、又は、置換基を有してい 10でもよいアリール基 (好ましくは炭素数6~14、具体例としては、例えば、フェニル基、ナフチル基が挙げられる)を示す。Aは、置換基を有していてもよい、アルキレン基 (好ましくは炭素数2~10)、アルケニレン*

*基(好ましくは炭素数2~10)、又はアリーレン基 (好ましくは炭素数6~14)を示す。これらの置換基 として好ましくは、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハ ロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、沃素原子)、炭素 数6~10個のアリール基、炭素数2~6個のアルケニ ル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、炭素数 2~5個のアルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げ られる。

【0053】以下、一般式 (PAG6) で表されるイミ ノスルホネート誘導体の具体例を挙げるが、本発明はこ れに限定されるものではない。

[0054] [化26]

[0055]

【化27]

[0056] [化28]

20

[0057] [化29]

−СН₃ (PAG6-29)

【0058】(2)下記一般式(PAG7)で表される ジアゾジスルホン誘導体 [0059]

【化30】 30

【0060】一般式 (PAG7) 中、Rは、各々独立 に、置換していてもよい直鎖、分岐又は環状アルキル基 (好ましくは炭素数2~10)、あるいは置換していて もよいアリール基(好ましくは炭素数6~14)を表 40 す。有しうる置換基としては、炭素数1~5のアルキル 基、炭素数1~5のアルコキシ基等、具体的には、メチ ル基、t-ブチル基、メトキシ基等を挙げることができ る。一般式(PAG7)で表されるジアゾジスルホン誘 導体の具体例としては以下に示す化合物が挙げられる が、これらに限定されるものではない。

[0061]

[化31]

て説明する。 [0066] [化33]

(PAG7-2) (PAG7-3) (PAG7-4) (PAG7-5)

[0062] [化32]

【0063】酸発生剤(A1)の添加量は、組成物中の 固形分を基準にして、通常0.01~15.0重量%の 範囲で用いられ、好ましくは0.1~10.0重量%、 更に好ましくは0.5~8.0重量%の範囲で使用され る。酸発生剤(A2)の添加量は、組成物中の固形分を 基準にして、通常0.01~15.0重量%の範囲で用 いられ、好ましくは0.1~10.0重量%、更に好ま しくは0.5~8.0重量%の範囲で使用される。酸発 生剤(A1)と、酸発生剤(A2)との比率(重量比) は、1/9~9/1とすることが好ましく、2/8~8 /2とすることがより好ましい。

【0064】〔2〕樹脂(B)

本発明で使用される樹脂は、一般式(1)~(Vl)で 表される繰り返し単位から選ばれる少なくとも1種の繰 り返し単位を有する樹脂である。

【0067】一般式(I) に於いて、R11~R16は、各 々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキ ル基を表す。但し、少なくともひとつは水素原子ではな い。R、、、~R、。としてのフルオロアルキル基(少なくと も1つのフッ素原子で置換されたアルキル基)は、炭素 数1~6のものが好ましく、炭素数1~3のものが特に 好ましい。例えば、トリフルオロメチル基、ジフルオロ メチル基、フルオロメチル基、ペンタフルオロエチル 基、2、2、2-トリフルオロエチル基、2-フルオロ エチル基、3,3,3-トリフルオロプロピル基、3-20 フルオロプロビル基などが挙げられ、トリフルオロメチ ル基が特に好ましい。mは0又は1である。Xは、水素 原子又は酸の作用により分解する基を表す。

【0068】Xの酸の作用により分解する基(以下、酸 分解性基ともいう)としては、例えば-C(R₁₅)(R $(R_{30}), -C(R_{30}), (R_{37}), -C$ $OO-C(R_{16})(R_{17})(R_{18}), -C(R_{01})(R_{18})$ (OR_{39}) , $-C(R_{01})$ (R_{02}) $COO-C(R_{01})$ ス。) (R,,) (R,,) 等が挙げられる。R,,~R,,。は、 各々独立に、置換基を有していてもよいアルキル基、置 30 換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有 していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよ いアラルキル基又は置換基を有していてもよいアリール 基を表す。R,。とR,,とは、互いに結合して環を形成し てもよい。R。1、R。2は、各々独立に、水素原子、置換 基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していて もよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよいア ルケニル基、置換基を有していてもよいアラルキル基又 は置換基を有していてもよいアリール基を表す。

【0069】R,,~R,,、R,,及びR,,のアルキル基と しては、炭素数1~8個のアルキル基が好ましく、例え ぱ、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、se c-ブチル基、ヘキシル基、2-エチルヘキシル基、オク チル基等を挙げることができる。R,。~R,,、R。」及び R。このシクロアルキル基としては、単環型でもよく、多 環型でのよい。単環型としては、炭素数3~8個のシク ロアルキル基が好ましく、例えば、シクロプロビル基、 シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロブチル 基、シクロオクチル基等を挙げることができる。多環型 としては、炭素数6~20個のシクロアルキル基が好ま 【0065】まず、一般式(1)の繰り返し単位につい 50 しく、例えば、アダマンチル基、ノルボルニル基、イソ

ボロニル基、カンファニル基、ジシクロペンチル基、α - ピネル基、トリシクロデカニル基、テトシクロドデシ ル基、アンドロスタニル基等を挙げることができる。 尚、シクロアルキル基中の炭素原子の一部が、酸素原子 等のヘテロ原子によって置換されていてもよい。

【0070】R,。~R,,、R,,及びR。,のアリール基と しては、炭素数6~10個のアリール基が好ましく、例 えば、フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基、 2, 4, 6-トリメチルフェニル基、ナフチル基、アン ることができる。R,,。~R,,、R,,及びR,,のアラルキ ル基としては、炭素数7~12のアラルキル基が好まし く、例えば、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチ ル基等を挙げることができる。R₁₅~R₁₉、R₀₁及びR 。2のアルケニル基としては、炭素数2~8個のアルケニ ル基が好ましく、例えば、ビニル基、アリル基、ブテニ ル基、シクロヘキセニル基等を挙げることができる。R 16~R19、R01及びR02が有していてもよい置換基とし ては、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、ア米

*ミノ基、アミド基、ウレイド基、ウレタン基、ヒドロキ シ基、カルボキシ基、ハロゲン原子、アルコキシ基、チ オエーテル基、アシル基、アシロキシ基、アルコキシカ ルボニル基、シアノ基、ニトロ基等を挙げることができ

42

【0071】酸分解性基の好ましい具体例としては、t -ブチル基、t-アミル基、1-アルキル-1-シクロ ヘキシル基、2-アルキル-2-アダマンチル基、2-アダマンチル-2-プロビル基、2-(4-メチルシク トリル基、9,10-ジメトキシアントリル基等を挙げ 10 ロヘキシル)-2-プロビル基等の3級アルキル基、1 -アルコキシ-1-エトキシ基、1-アルコキシ-1-メトキシ基、テトラヒドロピラニル基等のアセタール 基、t-アルキルカルボニル基、t-アルキルカルボニ ルメチル基等が好ましく挙げられる。

> 【0072】以下に、一般式(1)で表される繰り返し 単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではな

[0073] [化34]

【0074】次に、一般式(11)の繰り返し単位につ いて説明する。

[0075]

【化35】

【0076】一般式(II) に於いて、R,,は、水素原 子又は酸分解性基を表す。mは、O又は1を表す。

50 【0077】R,。の酸分解性基としては、例えば、式

(1)のXとしての酸分解性基として挙げた-C(R,s)(R,r)(R,r)(OR,s)(R,r)(OR,s)等を挙げることができる。R,sの酸分解性基の好ましい具体例としては、tーブチル基、tーアミル基、1ーアルキルー1ーシクロヘキシル基、2ーアルキルー2ーアダマンチル基、2ーアダマンチルー2ープロビル基、2ー(4ーメチルシクロヘキシル)-2ープロビル基等の3級アルキル基、1ーアルコキシー1ーエトキシ米(II)の具体例

*基、1-アルコキシ-1-メトキシ基、テトラヒドロピ ラニル基等のアセタール基、t-アルキルカルボニルメ チル基等が挙げられる。

【0078】以下に、一般式(II)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。

[0079] [化36]

【0080】一般式(III)の繰り返し単位について説明する。

[0081] [化37]

【0082】一般式(III) に於いて、R。は、水素※30

※原子又は酸分解性基を表す。R, の酸分解性基の具体例、好ましい具体例などは、式(II)のR, と同様である。

【0083】以下に、一般式(III)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。

[0084]

【化38】

$$+c_{1} \xrightarrow{G_{9}} +c_{2} \xrightarrow{G_{9}} +c_{3} \xrightarrow{G_{9}} +c_{4} \xrightarrow{G_{$$

【0085】一般式(IV)の繰り返し単位について説明する。

[0086] [化39] $\begin{array}{c|c} CF_3 & (IV) \\ \hline \\ CH_2 & C \\ \hline \\ CO_2 & C(R_{21}R_{22}R_{23}) \\ \hline \\ CO_2 & C(R_{24}R_{26}R_{26}) \\ \hline \\ C(R_{30}R_{31}R_{32}) \\ \hline \end{array}$

又は酸分解性基を表す。Rzz~Rzzは、各々独立に、水 素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表す が、少なくとも1つは水素原子ではない。

45

【0088】Xの酸分解性基としては、例えば、一般式 (I)のXとしての酸分解性基と同様である。

【0089】 R、1~R31 としてのフルオロアルキル基に ついての説明、好ましい具体例などは、一般式(1)に* *おけるR,,~R,6としてのフルオロアルキル基と同様で

[0090]以下に、一般式(IV)で表される繰り返 し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものでは

[0091] [化40]

$$\begin{array}{c} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_3 \\ \end{array} \right) \\ \text{CO}_2 - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_3 \\ \end{array} \right) \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\ \text{CF}_5 \end{array} \right) \\ - \left(\begin{array}{c} \text{CF}_5 \\$$

%[0093] 【0092】次に、一般式(V)及び(VI)で表され る繰り返し単位について説明する。 **※20** 【化41】

【0094】一般式 (V) 及び (VI) に於いて、R1. 及びR、」。は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原 30 基についての説明、好ましい具体例などは、一般式 子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表す。X は、水素原子又は酸分解性基を表す。nは、1~5の整 数を表す。nが2~5のとき、n個の基は同一でも異な っていてもよい。R41~R46、R51~R56は、各々独立 に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を 表すが、R₄₁~R₄₆の少なくとも一つ及びR₅₁~R₅₆の 少なくとも1つは水素原子ではない。Xの酸分解性基 は、例えば、一般式(I)のXとしての酸分解性基と同

様である。R,1~R,6、R,1~R,6のフルオロアルキル (I) におけるR11~R16としてのフルオロアルキル基

と同様である。 【0095】以下に、一般式(V)で表される繰り返し 単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではな

[0096] [化42]

4.5

47

$$(H_{1}C-CH)$$
 $(H_{2}C-CH)$
 $(H_{2}C-CH)$

【0097】以下に、一般式 (VI) で表される繰り返 [0098] し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものでは 30 【化43】

ない。

【0099】(B)成分の樹脂は、上記の繰り返し単位 以外に、他の重合性モノマーを重合させてもよい。

(B) 成分の樹脂は、酸の作用により分解しアルカリ現 像液に対する溶解度が増大する樹脂(酸分解性樹脂)で あり酸分解性基を有するが、酸分解性基を一般式(1) ~(VI)で表される繰り返し単位中に有していてもよ いし、他の繰り返し単位中に有していてもよい。

ては、以下に示すものが含まれる。例えば、上記以外の アクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル 酸エステル類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビ ニルエーテル類、ビニルエステル類、スチレン類、クロ トン酸エステル類などから選ばれる付加重合性不飽和結 合を1個有する化合物である。

【0101】具体的には、例えばアクリル酸エステル 類、例えばアルキル (アルキル基の炭素原子数は1~1 0のものが好ましい)アクリレート(例えば、アクリル 酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、ア クリル酸tーブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸シ クロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸 オクチル、アクリル酸ーt-オクチル、クロルエチルア クリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート2,2 ージメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5-ヒド ロキシベンチルアクリレート、トリメチロールプロパン モノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレ ート、グリシジルアクリレート、ベンジルアクリレー ト、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリル

ェニルアクリレートなど);

【0102】メタクリル酸エステル類、例えば、アルキ ル (アルキル基の炭素原子数は1~10のものが好まし **い)メタクリレート(例えば、メチルメタクリレート、** エチルメタクリレート、プロビルメタクリレート、イソ プロピルメタクリレート、t-ブチルメタクリレート、 アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シク 【0100】併用することができる共重合モノマーとし 30 ロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、 クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレー ト、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロ キシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシベンチルメ タクリレート、2,2-ジメチル-3-ヒドロキシプロ ピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタ クリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレー ト、グリシジルメタクリレート、フルフリルメタクリレ ート、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど)、 アリールメタクリレート (例えば、フェニルメタクリレ 40 ート、クレジルメタクリレート、ナフチルメタクリレー トなど);

> 【0103】アクリルアミド類、例えば、アクリルアミ ド、N-アルキルアクリルアミド、(アルキル基として は、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル基、エ チル基、プロビル基、ブチル基、t-ブチル基、ヘブチ ル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、ヒ ドロキシエチル基、ベンジル基などがある。)、N-ア リールアクリルアミド(アリール基としては、例えばフ ェニル基、トリル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、

アクリレート、など)アリールアクリレート(例えばフ 50 シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、カルボキシ

フェニル基などがある。)、N, N-ジアルキルアクリ ルアミド (アルキル基としては、炭素原子数1~10の もの、例えば、メチル基、エチル基、ブチル基、イソブ チル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基などがあ る。)、N, N - ジアリールアクリルアミド (アリール 基としては、例えばフェニル基などがある。)、N-メ チル-N-フェニルアクリルアミド、N-ヒドロキシエ チルーN-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミ ドエチル-N-アセチルアクリルアミドなど;

アミド、N-アルキルメタクリルアミド (アルキル基と しては、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル 基、エチル基、tープチル基、エチルヘキシル基、ヒド ロキシエチル基、シクロヘキシル基などがある。)、N -アリールメタクリルアミド(アリール基としては、フ ェニル基などがある。)、N, N-ジアルキルメタクリ ルアミド(アルキル基としては、エチル基、プロビル 基、ブチル基などがある。)、N、N-ジアリールメタ クリルアミド(アリール基としては、フェニル基などが ある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリ ルアミド、N-メチル-N-フェニルメタクリルアミ ド、N-エチル-N-フェニルメタクリルアミドなど; アリル化合物、例えば、アリルエステル類 (例えば、酢 酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウ リン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリ ル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルな ど)、アリルオキシエタノールなど;

【0105】ビニルエーテル類、例えば、アルキルビニ ルエーテル(例えば、ヘキシルビニルエーテル、オクチ ルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキ 30 シルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、 エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエ ーテル、1-メチル-2,2-ジメチルプロビルビニル エーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキ シエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニル エーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジェ チルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチル ビニルエーテル、ベンジルピニルエーテル、テトラヒド ロフルフリルビニルエーテルなど)、ビニルアリールエ ーテル (例えばビニルフェニルエーテル、ビニルトリル 40 エーテル、ビニルクロルフェニルエーテル、ビニル-2, 4-ジクロルフェニルエーテル、ビニルナフチルエ ーテル、ビニルアントラニルエーテルなど);

【0106】ビニルエステル類、例えば、ビニルブチレ ート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテ ート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビ ニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジ クロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニル プトキシアセテート、ビニルフェニルアセテート、ビニ .フェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシ レート、安息香酸ビニル、サルチル酸ビニル、クロル安 息香酸ビニル、テトラクロル安息香酸ビニル、ナフトエ 酸ビニルなど:

【0107】スチレン類、例えば、スチレン、アルキル スチレン(例えば、メチルスチレン、ジメチルスチレ ン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、ジエチルス チレン、イソプロピルスチレン、ブチルスチレン、ヘキ シルスチレン、シクロヘキシルスチレン、デシルスチレ 【0104】メタクリルアミド類、例えば、メタクリル 10 ン、ベンジルスチレン、クロルメチルスチレン、トリフ ルオルメチルスチレン、エトキシメチルスチレン、アセ トキシメチルスチレンなど)、アルコキシスチレン(例 えば、メトキシスチレン、4-メトキシー3-メチルス チレン、ジメトキシスチレンなど)、ハロゲンスチレン (例えば、クロルスチレン、ジクロルスチレン、トリク ロルスチレン、テトラクロルスチレン、ペンタクロルス チレン、プロムスチレン、ジプロムスチレン、ヨードス チレン、フルオルスチレン、トリフルオルスチレン、2 ープロムー4ートリフルオルメチルスチレン、4ーフル オル-3-トリフルオルメチルスチレンなど)、カルボ キシスチレン、ビニルナフタレン:

> 【0108】クロトン酸エステル類、例えば、クロトン 酸アルキル(例えば、クロトン酸ブチル、クロトン酸へ キシル、グリセリンモノクロトネートなど); イタコン 酸ジアルキル類(例えば、イタコン酸ジメチル、イタコ ン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど);マレイン酸 あるいはフマール酸のジアルキルエステル類 (例えば、 ジメチルマレレート、ジブチルフマレートなど)、無水 マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリ ロニトリル、マレイロニトリル等がある。その他、一般 的には共重合可能である付加重合性不飽和化合物であれ ばよい。

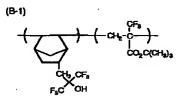
【0109】上記具体例で表される繰り返し構造単位 は、各々1種で使用しても良いし、複数を混合して用い ても良い。

【0110】(B)成分の樹脂に於いて、一般式(I) ~ (V I) で表される繰り返し単位の含量は、総量とし て、一般に30~100モル%、好ましくは50~10 0モル%、更に好ましくは70~100モル%である。 酸分解性基を有する繰り返し単位の含量は、一般に5~ 60モル%、好ましくは10~50モル%、更に好まし くは15~35モル%である。

【0111】上記の樹脂は、通常のラジカル重合法によ り合成することができる。上記繰り返し構造単位を有す る本発明の樹脂(B)の好ましい分子量は、重量平均で 1,000~200,000であり、更に好ましくは 3,000~20,000の範囲で使用される。分子量 分布は1~10であり、好ましくは1~3、更に好まし くは1~2の範囲のものが使用される。分子量分布の小 ルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニルーβー 50 さいものほど、解像度、レジスト形状、及びレジストバ

ターンの側壁がスムーズであり、ラフネス性に優れる。 【0112】以下、(B)成分の樹脂の具体例を示す が、本発明はこれに限定されない。

* [0113] 【化44】



$$(B-8) \longrightarrow CH_2 - CF_3 \longrightarrow CO_2 \longrightarrow CO_2 C(CH_3)_3 \longrightarrow CO_2$$

[0114]

【化45】

[0115]

【化46】

【0116】本発明の樹脂(B)の添加量は組成物の全 固形分を基準として、一般的に50~99.5重量%、 好ましくは80~99重量%、更に好ましくは90~9 8重量%の範囲で使用される。

【0117】[3] (D) フッ素及び/又はシリコン系 界面活性剤

本発明のボジ型感放射線性組成物には、(D)フッ素及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することが好ましい。即ち、本発明のボジ型感放射線性組成物には、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤のいずれか、あるいは2種以上を含有する。これらフッ素及び/又はシリコン系界面活性剤の添加は、現像欠陥の抑制及び塗布性の向上に効果を有する。

【0118】 これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開昭61-226746号、特開昭61-226745号、特開昭62-170950号、特開昭63-34540号、特開平7-230165号、特開平8-62834号、特開平9-54432号、特開平9-5988号、米国特許5360692号、米国特許5529881号、米国特許5296330号、米国特許54360

98号、米国特許5576143号、米国特許5296 143号、米国特許5294511号、及び、米国特許 5824451号記載の界面活性剤を挙げることがで き、下記市販の界面活性剤をそのまま用いることもでき る。とのような市販の界面活性剤として、例えばエフト ップEF301、EF303、EF352(新秋田化成 (株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエ ム(株)製)、メガファックF171、F173、F17 6、F189、R08 (大日本インキ (株) 製)、アサ ヒガードAG710、サーフロンS-382、SC10 1、102、103、104、105、106(旭硝子 (株) 製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル社 製)等のフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤 を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーK P-341 (信越化学工業 (株) 製) もシリコン系界面 活性剤として用いることができる。

【0119】界面活性剤の配合量は、本発明のレジスト組成物溶液を基準として、通常0.1~1000ppm、好ましくは1~1000ppmである。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

50 【0120】[4](E)有機塩基性化合物

(31)

本発明のポジ型感放射線性組成物は、活性光線又は放射線の照射後、加熱処理までの経時による性能変動(バターンのT-top形状形成、感度変動、バターン線幅変動等)や塗布後の経時による性能変動、更には活性光線又は放射線の照射後、加熱処理時の酸の過剰な拡散(解像度の劣化)を防止する目的で、酸拡散抑制剤として有機塩基性化合物を含有することが好ましい。有機塩基性化合物としては、例えば塩基性窒素を含有する、共役酸のpKa値で4以上の化合物が好ましく使用される。具体的には下記式(A)~(E)の構造を挙げることがで 10 きる。

[0121] [(t47]

【0122】ここで、R***。、R*** 及びR*** は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数1~6個のア 30ルキル基、炭素数1~6個のアミノアルキル基、炭素数1~6個のヒドロキシアルキル基又は炭素数6~20個の置換もしくは非置換のアリール基を表し、ここで、R*** とR*** は、互いに結合して環を形成してもよい。R*** 、R*** 及びR*** は、同一でも異なってもよく、炭素数1~6個のアルキル基を表す。更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基40を有する化合物である。

【0123】好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルビリジン、置換もしくは未置換のインダゾール、イミダゾール、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピラジリン、置換もしくは未置換のピラジリン

ン、置換もしくは未置換のピペリジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アリール基、アリール基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

【0125】3-アミノビロリジン、ビベラジン、N-(2-アミノエチル)ビベラジン、N-(2-アミノエチル)ビベラジン、N-(2-アミノエチル)ビベリジン、4-アミノ-2、6、6-テトラメチルビベリジン、4-ピベリジノビベリジン、2-イミノビベリジン、1-(2-アミノエチル)ビロリジン、ピラゾール、3-アミノ-5-メチルビラゾール、5-アミノ-3-メチルー1-p-トリルビラゾール、ビラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、4、6-ジヒトロキシビリミジン、2-ビラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフォリンなどが挙げられるがこれに限定されるものではない。これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。

【0126】酸発生剤と有機塩基性化合物の組成物中の使用割合は、(酸発生剤) / (有機塩基性化合物) (モル比) = 2.5~300であることが好ましい。該モル比が2.5未満では低感度となり、解像力が低下する場合があり、また、300を越えると露光後加熱処理までの経時でレジストパターンの太りが大きくなり、解像力も低下する場合がある。(酸発生剤) / (有機塩基性化合物) (モル比) は、好ましくは5.0~200、更に好ましくは7.0~150である。

【0127】[5](C)溶剤類

換のビラゾール、置換もしくは未置換のビラジン、置換 本発明の組成物は、上記各成分を溶剤に溶解させて支持 もしくは未置換のビリミジン、置換もしくは未置換のプ 体上に塗布する。ここで使用する溶剤としては、エチレ リン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしく ンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロベンタノ は未置換のビラゾリン、置換もしくは未置換のビベラジ 50 ン、2 - ヘプタノン、アーブチロラクトン、メチルエチ

ルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エ チレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエ チルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロビ レングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエ ン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシブ ロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピル ビン酸メチル、ビルビン酸エチル、ビルビン酸プロピ ル、N、N - ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ 10 シド、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が 好ましく、これらの溶剤を単独あるいは混合して使用す る。各成分を溶剤に溶解させる際に、固形分濃度は、一 般に3~20重量%、好ましくは4~15重量%、さら に好ましくは5~10重量%とすればよい。

【0128】精密集積回路素子の製造などにおいてレジ スト膜上へのパターン形成工程は、基板(例:シリコン **/二酸化シリコン皮覆、ガラス基板、ITO基板等の透** 明基板等)上に、本発明のポジ型感放射線性組成物を塗 行い、加熱、現像、リンス、乾燥することにより良好な レジストパターンを形成することができる。

【0129】本発明のボジ型感放射線性組成物の現像液 としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナ トリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、 アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、n-プロビルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジ -n-ブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミ ン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチル エタノールアミン、トリエタノーアミン等のアルコール 30 -2) \sim (B-23) の樹脂を合成した。下記表 1 に、 アミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テ トラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン等の第四 級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミ ン類、等のアルカリ類の水溶液を使用することができ る。更に、上記アルカリ類の水溶液にイソプロビルアル コール等のアルコール類、ノニオン系等の界面活性剤を

62

適当量添加して使用することもできる。これらの現像液 の中で好ましくは第四アンモニウム塩、更に好ましく は、テトラメチルアンモニウムヒドロオキシド、コリン である。

[0130]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明 するが、本発明の内容がとれにより限定されるものでは ない。

α-トリフルオロメチルアクリル酸 t ープチルエステル

【0131】<樹脂の合成>

合成例1 (樹脂 (B-1)の合成)

20g及び3-(5-ビシクロ[2, 2, 1]ヘプテン フルオロメチル) -2-プロパン-2-オール20gを THF40gに溶解、窒素気流下にて70℃まで加熱し た。そとへ、アゾ系重合開始剤V-65(和光純薬工業 社製) 2. 0 g を添加した。別途、α-トリフルオロメ チルアクリル酸 t - ブチルエステル20g、3-(5-ビシクロ[2, 2, 1] ヘプテン-2-イル)-1, 布し、次に活性光線又は放射線描画装置を用いて照射を 20 1,1-トリフルオロー2-(トリフルオロメチル)-2-プロバン-2-オール20g及びアゾ系重合開始剤 V-65 (和光純薬工業社製) 2.0gをTHF40g に溶解させた溶液を準備し、それを重合が進行している 反応溶液に4時間かけて滴下、更に70℃にて6時間反 応させた。反応液を室温に戻した後、反応液にヘキサン 300m1を添加、析出した樹脂を回収した。得られた 樹脂をアセトン50gに溶解した後、再度ヘキサン50 0mlを添加して未反応モノマー及びオリゴマー成分を 除去し、樹脂(B-1)を得た。以下、同様にして(B

得られた樹脂 (B-1)~(B-23)の繰り返し単位

のモル比、重量平均分子量、分散度 (Mw/Mn)を示

[0132]

【表1】

す。

	繰り返し単位	重量平均		
樹脂	のモル比 分子量		分散度	
(B-1)	39/61	15200	1.35	
(B-2)	42/58	24000	1.45	
(B-3)	60/40	5200	1.38	
(B-4)	61/39	16500	1.46	
(B-5)	52/48	9500	1.52	
(B-6)	59/41	19500	1.98	
(B-7)	42/58	6500	1.35	
(B-8)	43/57	28400	1.68	
(B-9)	40/60	28600	1.34	
(B-10)	53/47	12800	1.65	
(B-11)	43/57	16800	1.68	
(B-12)	41/59	28400	1.38	
(B-13)	40/60	19800	1.69	
(B-14)	38/62	8700	1.95	
(B-15)	41/59	15200	1.46	
(B-16)	40/60	19500	1.35	
(B-17)	42/58	16900	1.42	
(B-18)	48/52	15900	1.85	
(B-19)	50/50	15000	1.55	
(B-20)	41/59	12500	1.88	
(B-21)	50/50	25000	1.68	
(B-22)	50/30/20	16000	1.54	
(B-23)	30/39/31	14600	1.95	

【0133】 [実施例1~23及び比較例1~3]下記表2に示す様に配合した固形分濃度6重量%の溶液を、0.1μmのポリテトラフルオロエチレンフィルターで

63

濾過してポジ型感放射線性組成物を調製した。

[0134]

【表2】

63						
	(A1)	(A2)	(B)	(D)	(E)	(C)
	酸発生剤	酸発生剤	樹脂	界面	塩基性	溶剤
	(mg)	(mg)	(g)	活性剤	化合物	(食量比)
				(10mg)	(0.005g)	1
	j	1			(重量比)	
実施例1	PAG4-1(35)	PAG6-1(10)	B·1(2.0)	W-4	E-5	S-1
実施例2	PAG4-2(40)	PAG6-2(9)	B-2(2.0)	W-1	E-6	S-1
実施例3	PAG4-3(38)	PAG6-3(10)	B-3(1.9)	W-5	E-1/E-2=5/6	S-1/S-2=8/2
実施例 4	PAG4-4(42)	PAG6-1(10)	B-4(2.2)	W-1	E-1	S-1/S-2=8/2
実施例5	PAG4-5(30)	PAG6-2(10)	B-5(2.1)	W-3	E-1/E-3=4/6	S-1/S-2=8/2
実施例6	111-1(36)	PAG7-1(10)	B-6(2.4)	W·1	E-6	S-1/S-2=8/2
実施例7	III-2(31)	PAG7-3(10)	B-7(2.5)	W-1	E-1/B-2=5/5	S-1/S-2=8/2
実施例8	111-3(30)	PAG7-3(10)	B-8(2.1)	W-3	R-1	S-1/S-2=8/2
実施例9	111-5(28)	PAG7-3(10)	B-9(1.8)	W-1	E-1/E-3=4/6	S-1/S-2=7/3
実施例10	III-6(29)	PAG7-3(10)	B-10(2.3)	W-1	B-1	S-1/S-2=9/1
実施例11	III-8(31)	PAG7-3(10)	B-11(2.1)	W-2	E-1/E-5=5/5	S-1/S-2=8/2
実施例12	III-10(28)	PAG7-3(10)	B-12(2.0)	W-1	E-7	S-1/S-2=8/2
実施例13	Ш-21(29)	PAG7-3(10)	B-13(2.0)	W-2	E-1	S-1/S-3=8/2
実施例14	111-25(28)	PAG7-3(10)	B-14(1.9)	W-1	E-8	S-1/S-2=8/2
実施例15	III-31(31)	PAG7-3(10)	B-15(2.1)	W-1	E-1	S-1/S-5=9/1
実施例16	111-37(34)	PAG7-3(10)	B-16(2.2)	W-2	E-7	S-1/S-2=6/4
実施例17	111-45(28)	PAG7-8(10)	B-17(2.3)	W-1	E-1	S-1/S-2=8/2
実施例18	П-1(21)	PAG7-3(10)	B-18(2.7)	W-1	E-8	S-1/S-2=8/2
実施列19	11-2(20)	PAG7-3(10)	B-19(2.8)	W-3	E-3	S-1
実施例20	П-4(19)	PAG7-3(10)	B-20(2.1)	W-1	E-1	S-1/S-2=8/2
実施例21	II-6(19)	PAG7-3(10)	B-21(2.0)	W-4	E-1	S-3/S-4=8/2
実施例22	11-9(21)	PAG-7-3(10)	B-22(3.1)	W-1	E-1/E-4=5/5	
実施例23	II-11(21)	PAG7-3(10)	B-23(2.9)	W-5	E-1	S-1/S-2=8/2
比較例1	PGG4-1(35)		B-1(2.0)	W-4	E-5	S-1
比較例2		PAG7-3(10)	B-22(3.1)	W-1	E-1/E-4=5/5	S-1/S-2=8/2
比較例3	II-11(21)	PAG7-3(10)	KrFR(2.4	W-5	E-1	S-1/S-2=8/2

【0135】尚、上記表2中の略号は、以下を意味する。

W-1:メガファックF176 (大日本インキ (株)

製) (フッ素系)

W-2: メガファックR08 (大日本インキ(株)製) (フッ素及びシリコン系)

W-3:ポリシロキサンポリマーKP-341 (信越化 学工業(株)製)

W-4:ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル W-5: トロイゾルS-366(トロイケミカル(株) 製)

【0136】E-1:1, 5-ジアザビシクロ[4.

3.0]-5-ノネン

E-2: ピス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル) セバケート

E-3:トリオクチルアミン

E-4:トリフェニルイミダゾール

E-5:アンチピリン

E-6:2,6-ジイソプロピルアニリン

E-7:トリイソプロパノールアミン

E-8: テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド [0137] S-1: プロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート

S-2:プロピレングリコールモノメチルエーテル

S-3:乳酸エチル

30 S-4:エチルエーテルプロピオネート

S-5: γ-ブチロラクトン

[0138] KrFR:p-(1-エトキシエトキシ) スチレン/p-ヒドロキシスチレン(35/65)、Mw15000、Mw/Mn1.1

【0139】得られたボシ型感放射線性組成物について、デフォーカスラチチュード及び現像欠陥を次の通り評価した。結果を表3に示す。

【0140】(1) デフォーカスラチチュード評価スピンコーターによりシリコン基板上に反射防止膜(A RC25:ブリューワーサイエンス社製)を600オングストローム均一に塗布し、190℃、240秒間加熱乾燥を行なった。その後、各ポジ型感放射線性組成物をスピンコーターで塗布して、110℃で90秒間真空密着型のホットプレート上で加熱乾燥して厚さ0.3μmのレジスト膜を得た。得られたレジスト膜に対し、Canon社KrFエキシマステッパー(FPA-3000EX5:NA0.60)を用い画像形成を行い、110℃、90秒にて後加熱した後、0.262NのTMAH水溶液で現橡することにより、0.20μmのレンアンドスペ50ターンを形成させた。0.20μmのラインアンドスペ

-ス (= 1/I) を再現する露光量において 0.20μ mのデフォーカスラチチュード (DOF) を観察した。 【0.141】 (2) 現像欠陥評価

へキサメチルジシラザン処理を施したシリコン基板上にスピンコーターにより各ポジ型感放射線性組成物を塗布し、110℃で90秒間真空密着型のホットブレート上で加熱乾燥して厚さ0.3μmのレジスト膜を得た。得られたレジスト膜に対し、Canon社KrFエキシマステッパー(FPA-3000EX5:NA0.60)を用い画像形成を行い、110℃、90秒にて後加熱し 10た後、0.262NのTMAH水溶液で現像することにより、0.50μmのL/Sパターンを形成させた。上記のようにして得られたレジストパターンについて、ケーエルエー・テンコール(株)製KLA-2112機により現像欠陥数を測定し、得られた1次データ値を現像欠陥数とした。

[0142]

【表3】

	デフォーカス	現像欠陥評価
i	ラチチュード	
	(μm)	
実施例1	0.7	2 6
実施例2	0.7	2 4
実施例3	0.8	28
実施例4	0.7	29
実施例 5	0.7	2 7
実施例 8	0.8	2 6
実施例7	0.7	2 4
実施例8	0.7	25
実施例 B	0.7	. 27
実施例10	0.7	26
実施例11	0.7	24
実施例12	0.8	2 5
実施例13	0.7	26
実施例14	0.7	2 7
実施例15	0.7	28
実施例16	0.7	29
実施例17	0.7	24
実施例18	0.7	27
実施例19	0.7	2 6
実施例20	0.7	27
実施例21	0.7	28
実施例22	0.8	26
実施例23	0.7	29
比較例1	0.5	1900
比較例2	0.2	2000
比較例3	0.6	720

*【0143】表3の結果より、本発明のポジ型感放射線性組成物は、デフォーカスラチチュードが広く、現像欠陥が抑制されていることが判る。

[0144]

【発明の効果】本発明により、デフォーカスラチチュードが広く、現像欠陥が抑制されたポジ型感放射線性組成物を提供することができる。

20

 $(35)^{-}$

30

*****40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 8 F 32/00		C 0 8 F 32/00	
G 0 3 F 7/004	503	G03F 7/004	503A
	5 0 4		5 0 4
HOIL 21/027		HOIL 21/30	502R

(72)発明者 佐々木 知也

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内 F ターム(参考) 2H025 AA03 AA04 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE07 BE10 BC00 CB08 CB14 CB16 CB41 CC03 FA17

> 4)100 AD13S AL24Q AL26Q AL26R AR09P BA02R BA06R BA20P BA22R BB07P BB07R BB07S BB18P BB18R BB18S BC04R BC07Q BC43Q